

Б-245

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Дубна



P2 - 3850

В.С.Барашенков, В.Д.Тонеев

РЕАЛЬНАЯ ЧАСТЬ АМПЛИТУДЫ
УПРУГОГО РАССЕЯНИЯ ПИОНОВ И НУКЛОНОВ
НА НУКЛОНАХ

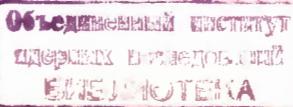
Лаборатория теоретической физики

1968

P2 - 3850

В.С.Барашенков, В.Д.Тонеев

РЕАЛЬНАЯ ЧАСТЬ АМПЛИТУДЫ
УПРУГОГО РАССЕЯНИЯ ПИОНОВ И НУКЛОНОВ
НА НУКЛОНАХ



На рис. 1 и 2 приведены рассчитанные с помощью дисперсионных соотношений (подробности расчётов см. в обзорах^{1/}) отношения реальной и мнимой частей амплитуд упругого рассеяния π^+ -и π^- -мезонов на протонах для угла $\theta = 0$

$$\alpha_{\pm} = \frac{\operatorname{Re} A_{\pm}(0)}{\operatorname{Im} A_{\pm}(0)} = \frac{4\pi \lambda}{\sigma_{\pm}} \operatorname{Re} A_{\pm}(0),$$

где $\alpha_+ \equiv \alpha(\pi^+ p)$, $\alpha_- \equiv \alpha(\pi^- p)$, σ_+ и σ_- — полные сечения взаимодействия соответственно π^+ -и π^- -мезонов с протонами, λ — длина дебройлевской волны пиона. (Напомним, что отношения α_{\pm} не зависят от выбора системы координат и имеют одну и ту же величину в лабораторной системе координат и в системе центра масс).

Для сечений σ_{\pm} взяты средние экспериментальные значения. При $T > 20$ Гэв была использована аппроксимационная формула

$$\alpha_{\pm}(T) = \sigma_0 + \frac{c_{\pm}}{T^k}, \quad k \approx 0,5.$$

На рис. 3 и 4 приведены аналогичные результаты для упругого $p-p$ и $p-n$ рассеяния $\alpha_p \equiv \alpha(pp)$, $\alpha_n \equiv \alpha(pn)$.

Во всех случаях T -кинетическая энергия налетающей частицы в лабораторной системе координат.

Так как значения сечений σ_{\pm} при $T > 20-30$ Гэв известны недостаточно точно, вычисленные значения α_{\pm} в этой области имеют, понятно, лишь ориентировочное значение.

Сравнение экспериментальных и расчётных значений α_{\pm} при
 $T = 30 - 70$ Гэв позволит сделать заключения об энергетической зависи-
мости сечений в области энергий до нескольких сотен Гэв.

Л и т е р а т у р а

1. V.S. Barashenkov. Fortschr.d.Phys., 10, 205 (1962);
14, 741 (1966).

Рукопись поступила в издательский отдел
5 мая 1968 года.

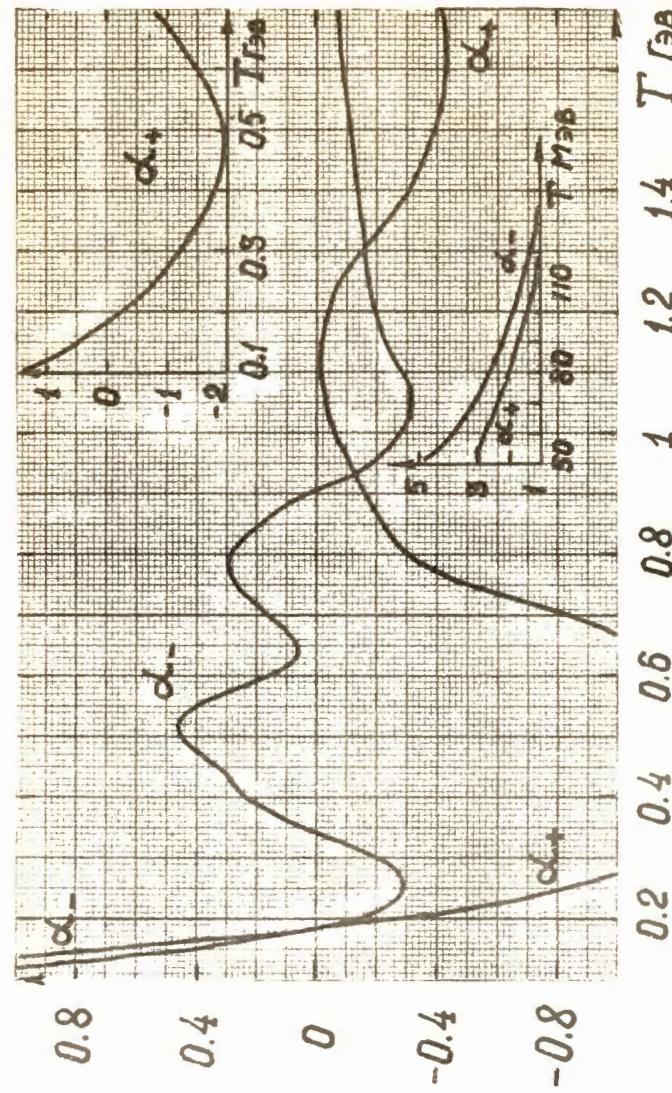


Рис. 1

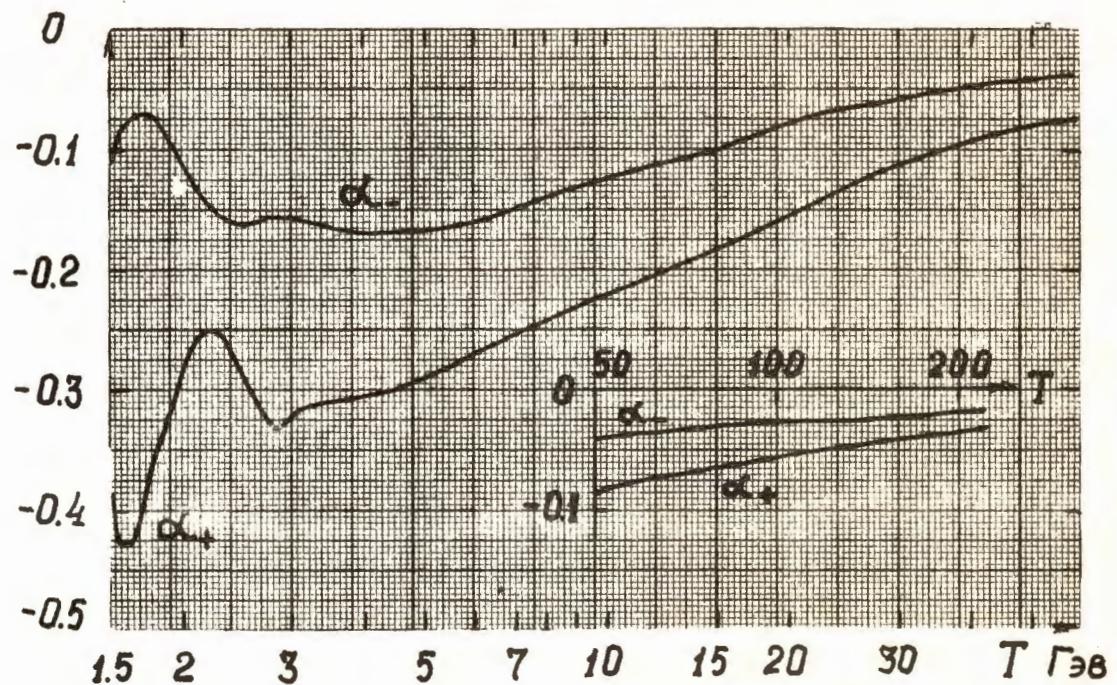


Рис. 2

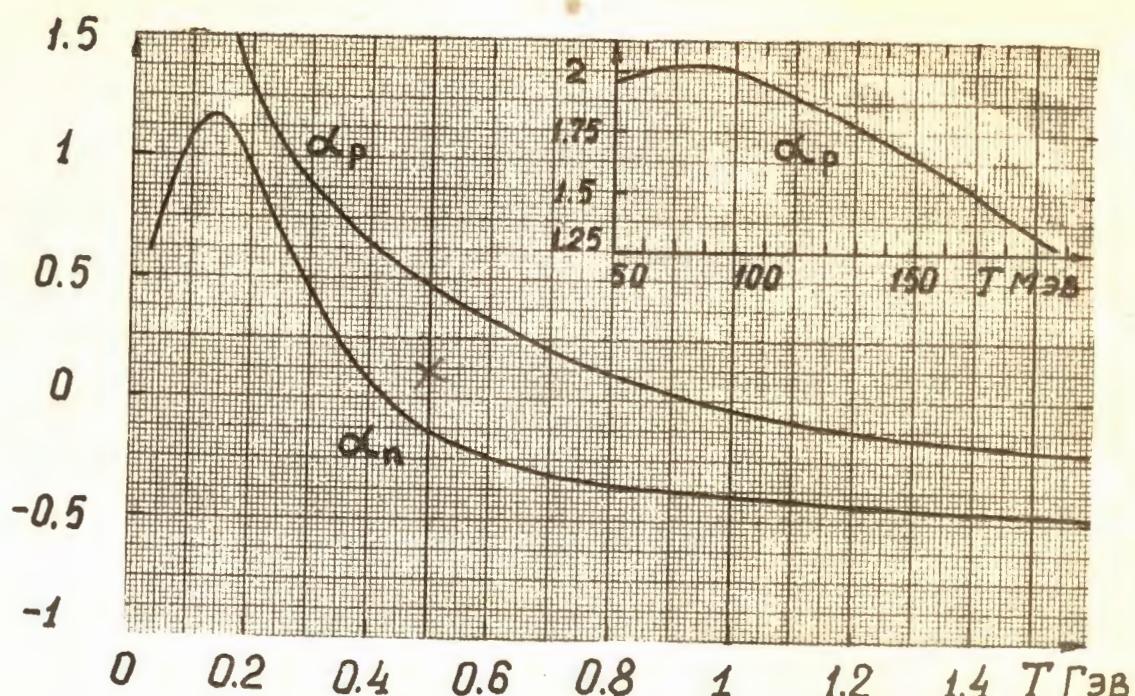


Рис. 3

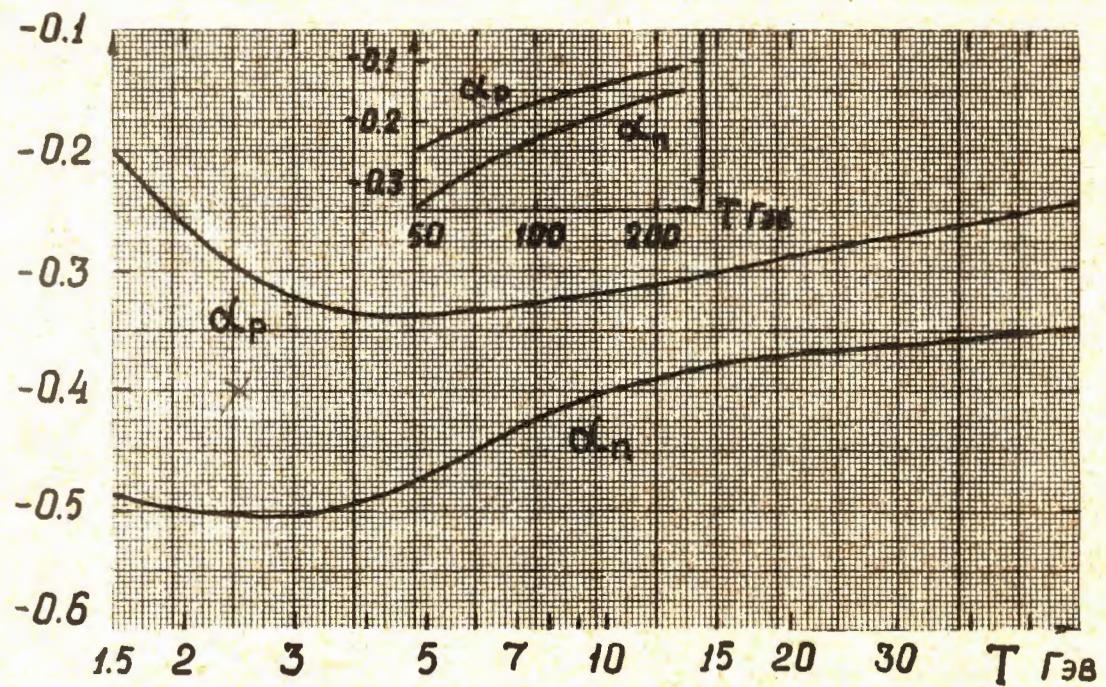


Fig. 4